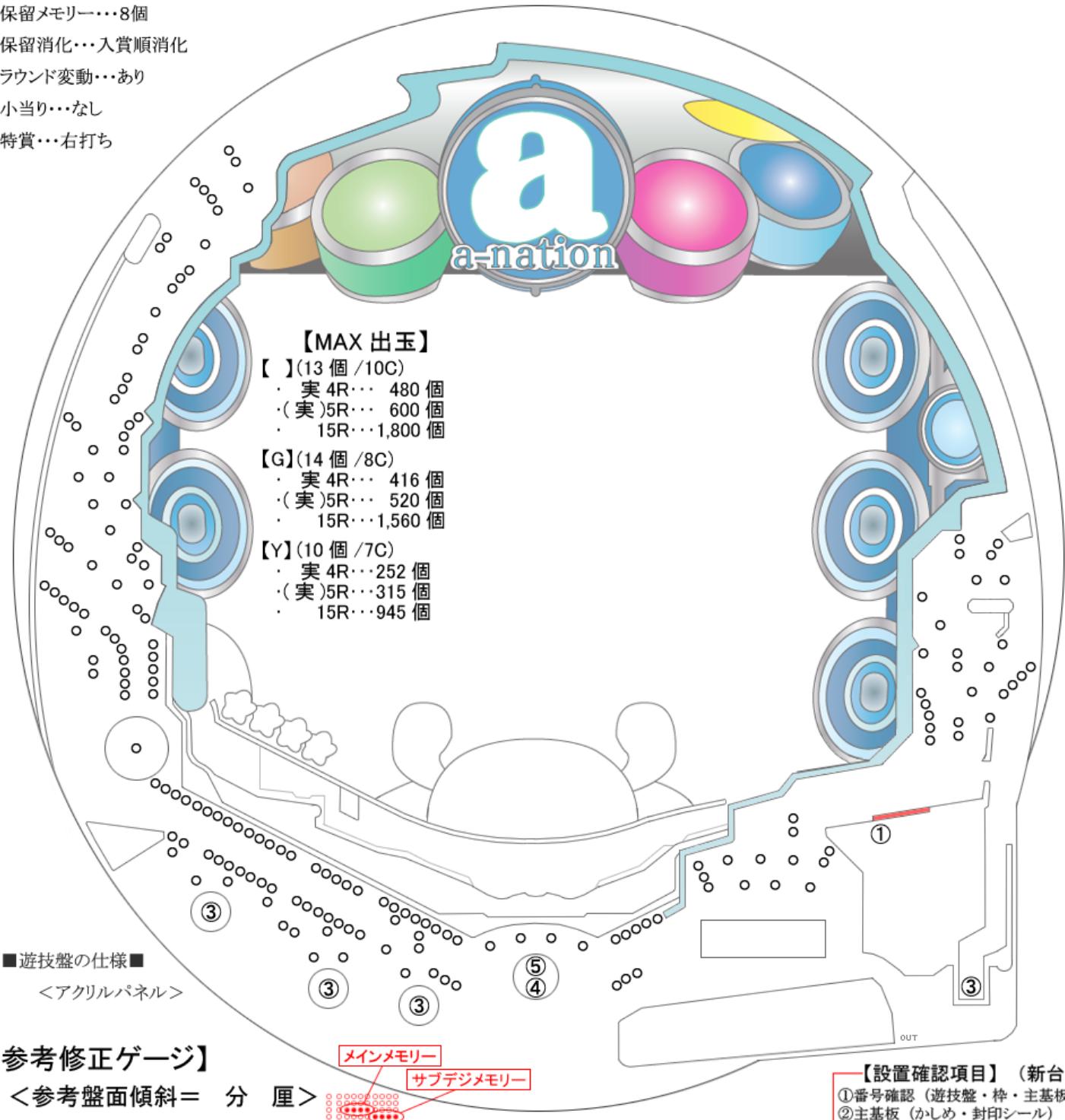


【】確率 =1/319.7 確変 =100.0%(ST=33) 電サポ=ST 含 /100 回 賞球 =5&1&3&13  
 【G】確率 =1/159.8 確変 =100.0%(ST=80) 電サポ=ST 中 /80 回 賞球 =5&1&3&14  
 【Y】確率 =1/99.9 確変 =100.0%(ST=50) 電サポ=ST 中 /50 回 賞球 =4&1&3&5&10

- 潜伏確変仕様…なし
- 保留メモリー…8個
- 保留消化…入賞順消化
- ラウンド変動…あり
- 小当たり…なし
- 特賞…右打ち



### 【参考修正ゲージ】

<参考盤面傾斜= 分 厘>

メインメモリー

サブデジメモリー

### 【設置確認項目】(新台)

- ①番号確認(遊技盤・枠・主基板)
- ②主基板(かしめ・封印シール)
- ③払出基板(ケース破損・開封)
- ④その他基板(破損・開封・コネクタ)
- ⑤遊技釘・風車(本数・形状・材質)
- ⑥発射装置(実発射にて確認)
- ⑦払出装置(実入賞の払出にて確認)
- ⑧図柄作動確認(液晶・メイン・サブ)

### 【点検確認】(部品)

- |   |   |
|---|---|
| <b>A : 製造番号・番号票の点検</b>  | <b>D : 発射装置の点検(確認)</b>                          |
| 1:遊技盤番・2:枠・3:主基板  | 18:タッチセンサー作動確認<br>19:発射個数・20:球飛び位置              |
| <b>B : 主基板等の点検</b>  | <b>E : 遊技基本動作の点検(確認)</b>                        |
| 4:主基板のケース異常・開封<br>5:主基板の形状異常・異物<br>6:払出基板のケース異常・開封<br>7:払出基板の形状異常・異物<br>8:ロムの形状・装着異常        | 21:入賞賞球数・22:最大入賞数<br>23:役物作動・24:図柄表示作動          |
| <b>C : 形状異常・異物の点検</b>   | <b>F : その他の点検</b>                               |
| 9:周辺基板・10:中継端子板<br>11:外部端子板・13:コネクター<br>12:ユニット接続端子板・14:配線<br>15:裏パック・16:遊技くぎ及び風車<br>17:上下皿 | 25:全ての接続箇所の点検<br>26:スピーカーの作動確認<br>27:各種ランプの点灯確認 |